This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

FISH & RICHARDSON P.C.

4225 Executive Square

Suite 1400 La Jolla, California

92037

Telephone 619 678-5070

Facsimile 619 678-5099

W.K. Richardson 1859-1951

·\$ 3

March 4, 1997

Attorney Docket No: 07977/13200

Assistant Commissioner of Patents Washington, DC 20231

Presented for filing is a new original patent application of: ETRE

Applicant:

YOSHIHARU HIRAKATA; TAKESHI NISHI; SHUNPEI

YAMAZAKI; TAKESHI FUKUNAGA

BOSTON HOUSTON

Title:

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS

MANUFACTURING METHOD

SOUTHERN CALIFORNIA Ŭ

SILICON VALLEY

NEW YORK

TWIN CITIES WASKINGTON, DC Enclosed are the following papers, including all those required for a filing date under 37 CFR §1.53(b): 43

Pages of Specification Pages of Claims Pages of Abstract Pages of Declaration Sheets of Drawing

38 [To Be Filed At A Later Date] 11

Under 35 USC §119, this application claims the benefit of foreign priority applications filed in Japan, serial number 8-78346 filed March 5, 1996; serial number 8-96318 filed March 26, 1996; and serial number 8-113166, filed April 9, 1996. Certified copies of the priority applications are enclosed.

"EXPRESS MAIL"	e s e . Ulma T	ahel Numbe	FM153	7031140
"EXPRESS MAIL	Maning i	2 - LJ -97		
n f Donocit		2-7-11		i- baing

I hereby certify under 37 CFR 1.10 that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as "Express Mail Post Office To Addressee" with sufficient postage on the date indicated above and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

-블 U ħ.

O

本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の重要に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

ļ

1996年 3月 5日

出 願 番 号 Application Number:

平成 8年特許願第078346号

出 願 人 Applicant (s):

株式会社半導体エネルギー研究所

1997年 2月 7日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



特平 8-078346

【書類名】 特許願

【整理番号】 P003285-02

【提出日】 平成 8年 3月 5日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02F 1/00

【発明の名称】 液晶表示装置およびその作製方法

【請求項の数】 25

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 平形 吉晴

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 西毅

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 山崎 舜平

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】 福永 健司

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

特平 8-078346

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置およびその作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

導電性を有する材料でなる画素電極およびコモン電極を少なくとも有する第 1 の基板と、

前記第1の基板と対向する第2の基板と、

前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記液晶層は前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して 平行な方向を含む電界によって駆動され、

前記コモン電極はブラックマトリクスであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】

有機性樹脂材料または無機性材料でなる第2の層間絶縁膜と、

前記第2の層間絶縁膜上に形成された画素線、該画素線から延在する画素電極 、第3の層間絶縁膜およびコモン電極と、

を少なくとも有する第1の基板と、

前記第1の基板と対向する第2の基板と、

前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】

有機性樹脂材料または無機性材料でなる第2の層間絶縁膜と、

前記第2の層間絶縁膜上に形成された画素線、該画素線から延在する画素電極

、第3の層間絶縁膜、コモン電極および容量形成用電極と、

を少なくとも有する第1の基板と、

前記第1の基板と対向する第2の基板と、

前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記容量形成用電極とを少なく ともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3において、画素電極の電極幅は0.1 ~2 μ mであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】

請求項1乃至請求項3において、第3の層間絶縁膜は有機性樹脂材料および/ または無機性材料でなり、

前記第3の層間絶縁膜の比誘電率は前記第2の層間絶縁膜の比誘電率よりも小さいことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】

請求項1乃至請求項3において、第3の層間絶縁膜はA1N、A1N Q Q 、Si $_3$ N4 、SiQ8 Q9 で示される絶縁膜から選ばれた一種または複数種が用いられることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】

請求項1乃至請求項3において、第2の層間絶縁膜の膜厚は0.1 ~5.0 μmであり、

第3の層間絶縁膜の膜厚は0.1 ~0.3 μ mであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項8】

請求項1乃至請求項3において、薄膜トランジスタの活性層を構成する半導体層は、ベース領域と浮島領域とに分離形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】

7

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記液晶層は前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して 平行な方向を含む電界によって駆動され、

前記コモン電極はブラックマトリクスであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜および第3の層間 絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を

特平 8-078346

含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において前記第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項11】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜および第3の層間 絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記容量形成用電極とを少なく ともその一部において前記第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項12】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された結晶性珪素膜でなる活性 層を有する薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電 極と、

特平 8-078346

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記液晶層は前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して 平行な方向を含む電界によって駆動され、

前記コモン電極はブラックマトリクスであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項13】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された結晶性珪素膜でなる活性 層を有する薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜および第3の層間 絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において前記第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項14】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された結晶性珪素膜でなる活性 層を有する薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜および第3の層間 絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

前記画素線および該画素線から延在した画素電極と異なる層に形成された容量 形成用電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記容量形成用電極とを少なく ともその一部において前記第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項15】

請求項9乃至請求項14において、画素電極の電極幅は0.1 ~2 μ mであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項16】

請求項9乃至請求項14において、ブラックマトリクスはゲイト線、データ線 および他の配線に対してグランドプレーンとして機能することを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項17】

請求項9乃至請求項14において、薄膜トランジスタの活性層を構成する半導体層は、ベース領域と浮島領域とに分離形成されていることを特徴とする液晶表

示装置。

【請求項18】

請求項12乃至請求項14において、結晶性珪素膜を活性層とする薄膜トランジスタの電界効果移動度はNチャネル型の場合は20 cm 2 /Vs以上、Pチャネル型の場合は10 cm 2 /Vs以上であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項19】

請求項10または請求項11または請求項13または請求項14において、第20層間絶縁膜は $0.1 \sim 5.0 \mu$ mの膜厚の有機性樹脂材料および/または無機性材料でなり、

前記第3の層間絶縁膜は0.1 ~0.3 μ mの膜厚の有機性樹脂材料および/または無機性材料でなり、

前記第3の層間絶縁膜の比誘電率は前記第2の層間絶縁膜の比誘電率よりも小さいことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項20】

請求項10または請求項11または請求項13または請求項14において、第30層間絶縁膜はA1N、 $A1N_{X}O_{Y}$ 、 $Si_{3}N_{4}$ 、 $SiO_{X}N_{Y}$ で示される 絶縁膜から選ばれた一種または複数種が用いられることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項21】

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された結晶性珪素膜でなる活性 層を有する薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置を作製するにあたって、

前記ゲイト線を覆う第1の層間絶縁膜およびデータ線を覆って有機性樹脂材料 および/または無機性材料でなる第2の層間絶縁膜を成膜する工程と、

前記第2の層間絶縁膜上にブラックマトリクスを形成する工程と、

前記ブラックマトリクスを覆って第3の層間絶縁膜を成膜する工程と、

前記第2および第3の層間絶縁膜にコンタクトホールを形成する工程と、

前記第3の層間絶縁膜上に画素線および該画素線から延在する画素電極を形成する工程と、

を少なくとも有し、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域において保持容量を形成せしめることを特徴とする液晶表示装置 の作製方法。

【請求項22】

請求項21において、コンタクトホールを形成する工程は第3の層間絶縁膜を エッチング除去して開孔を形成する工程と、

前記第3の層間絶縁膜をマスクとして前記開孔の低部に露出した第2の層間絶 縁膜をエッチング除去して開孔を形成する工程と、

で構成されることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。

【請求項23】

請求項21または請求項22において、第2の層間絶縁膜は0.1 ~5.0 μmの 膜厚の有機性樹脂材料および/または無機性材料でなり、

前記第3の層間絶縁膜は0.1 ~0.3 μmの膜厚の有機性樹脂材料および/または無機性材料でなり、

前記第3の層間絶縁膜の比誘電率は前記第2の層間絶縁膜の比誘電率よりも小さいことを特徴とする液晶表示装置の作製方法。

【請求項24】

請求項21または請求項22において、第3の層間絶縁膜はA1N、 $A1N_\chi$ O_Y 、 Si_3N_4 、 SiO_XN_Y で示される絶縁膜から選ばれた一種または複数種が用いられることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。

【請求項25】

請求項21または請求項22において、薄膜トランジスタの活性層を構成する 半導体層は、ベース領域と浮島領域とに分離形成されていることを特徴とする液 晶表示装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】

本明細書で開示する発明は、結晶性珪素膜を用いた半導体装置で制御する液晶表示装置の構成に関する。液晶表示装置としては、MIM型、単純マトリクス型およびアクティブマトリクス型の液晶表示装置等に応用できる。

[0002]

【従来の技術】

最近、安価なガラス基板上に薄膜トランジスタ(TFT)を作製する技術が急速に発達してきている。その理由は、マルチメディアの媒体としてより高精彩な液晶表示装置の需要が高まったことにある。

[0003]

例えば、アクティブマトリクス型液晶表示装置は、マトリクス状に配置された 数百万個もの各画素の各々に薄膜トランジスタを配置し、各画素電極に出入りす る電荷を薄膜トランジスタのスイッチング機能により制御するものである。

[0004]

そして、画素電極と対向(コモン)電極とで液晶を挟み込んで形成された一種のコンデンサの電荷の出入りを薄膜トランジスタにより制御することで液晶の電気光学特性を変化させ、液晶パネルを透過する光を制御して画像表示を行うことが出来る。

[0005]

このような液晶表示装置の駆動方法として、平行電極構造により基板に対して

横方向の電界を制御して装置を駆動するIPSモードが注目を浴びている。

[0006]

この I P S モードにより駆動する液晶表示装置は高視野角、高コントラスト等の特徴を持ち、同一基板上の画素領域内に薄膜トランジスタ、ゲイト線、データ線 (ソース線)、画素電極、コモン線およびそれより延在するコモン電極を有する。

[0007]

特に、横方向電界を制御するIPSモードでは、画素電極に印加された電界が他の画素等に影響を与えない様に各画素電極はこれと平行に配置されるコモン電極にて挟まれた構成をとる。

[0008]

そのため、これら電極の形成面積が必要となり実際の表示のために光を通す画素領域の開口率を低下させる要因となっている。

[0.009]

さらに液晶表示装置では電荷保持時間を確保するために画素電極に保持容量を 付加する構造を形成する必要がある。従って、容量素子の形成面積も開口率を低 下させる原因となる。

[0010]

上記理由により平行電極構造をとると開口率が低いという欠点を持つ。これを 補うためにバックライトの光量を増加させ画面の明るさを確保することがなされ ている。

[0011]

しかしながら、この方法では消費電力の増加を招き、携帯性を必要とするよう な機器への組み込みにとって大きな障害となっている。

[0012]

従来より、このIPSモードにおける開口率改善案として、電極幅を1~2μm以下とすることが望まれている。しかし、サブミクロン以下のファインパターン技術がありながら、量産における製造が困難であることが技術を遅らせることになっていた。

[0013]

また、前述の保持容量の形成を画素電極とコモン電極とが重なり合う領域を利用する手段も報告されているが、電極の微細化が進むと重なり合う領域、即ち保持容量を形成する領域そのものが小さいものとなり、必要十分な容量を確保できないことが予想される。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】

本明細書で開示する発明は、上記従来の問題点を解決するための技術を提供するものである。即ち、微細加工技術にも対応できる保持容量の形成技術を提案し、開口率の高い画素領域を構成する技術を提供することを課題とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本明細書で開示する発明の構成は、

導電性を有する材料でなる画素電極およびコモン電極を少なくとも有する第1 の基板と、

前記第1の基板と対向する第2の基板と、

前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記液晶層は前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して 平行な方向を含む電界によって駆動され、

前記コモン電極はブラックマトリクスであることを特徴とする。

[0016]

また他の発明の構成は、

有機性樹脂材料または無機性材料でなる第2の層間絶縁膜と、

前記第2の層間絶縁膜上に形成された画素線、該画素線から延在する画素電極 第3の層間絶縁膜およびコモン電極と、

を少なくとも有する第1の基板と、

前記第1の基板と対向する第2の基板と、

前記第1の基板と前記第2の基板との間に挟持された液晶層と、

を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする。

[0017]

本発明はMIM型、単純マトリクス型、アクティブマトリクス型の液晶表示装置等に応用可能である。

[0018]

また、本発明は今後進められる電極幅や配線幅の微細化を睨んだものであり、特に微細加工を必要とする液晶表示装置を作製する際に有効な技術である。

[0019]

他の発明の構成は、

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記液晶層は前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を含む電界によって駆動され、

前記コモン電極はブラックマトリクスであることを特徴とする。

[0020]

また他の発明の構成は、

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置であって、

前記コモン電極はブラックマトリクスであり、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域をもって保持容量を形成することを特徴とする。

[0021]

この時、画素電極に印加される電圧の制御を行う薄膜トランジスタはその活性層として、非晶質珪素膜(アモルファスシリコン膜)または結晶性珪素膜(ポリシリコン膜)を用いることができる。

[0022]

ただし、画素領域の高い応答特性を望む場合や高速動作が必要なドライバ回路 を構成する場合等には、結晶性珪素膜を活性層として用いた薄膜トランジスタが 望ましい。

[0023]

結晶性珪素膜を活性層として用いた薄膜トランジスタは非晶質珪素膜を用いた場合に比べて電気特性が優れ、例えばNチャネル型の薄膜トランジスタの電界効果移動度は20cm²/Vs以上、Pチャネル型の薄膜トランジスタの電界効果移動度は10cm²/Vs以上となる。



[0024]

また他の発明の構成は、

同一基板上にマトリクス状に配列されたゲイト線およびデータ線と、

前記ゲイト線と前記データ線との交差部に形成された結晶性珪素膜でなる活性 層を有する薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタの上方に成膜された第2の層間絶縁膜と、

前記薄膜トランジスタに接続された画素線および該画素線から延在した画素電極と、

少なくともその一部が前記画素電極と対向して形成されたコモン電極と、

を有してなるアクティブマトリクス基板と、

前記アクティブマトリクス基板と対向する対向基板と、

前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に挟持された液晶層と、 を有し、

前記画素電極と前記コモン電極との間に形成される基板に対して平行な方向を 含む電界によって前記液晶層を駆動する液晶表示装置を作製するにあたって、

前記ゲイト線を覆う第1の層間絶縁膜およびデータ線を覆って有機性樹脂材料 および/または無機性材料でなる第2の層間絶縁膜を成膜する工程と、

前記第2の層間絶縁膜上にブラックマトリクスを形成する工程と、

前記ブラックマトリクスを覆って第3の層間絶縁膜を成膜する工程と、

前記第2および第3の層間絶縁膜にコンタクトホールを形成する工程と、

前記第3の層間絶縁膜上に画素線および該画素線から延在する画素電極を形成 する工程と、

を少なくとも有し、

前記第2の層間絶縁膜上において前記画素線と前記ブラックマトリクスとを少なくともその一部において第3の層間絶縁膜を介して互いに重畳させ、

その重畳領域において保持容量を形成せしめることを特徴とする。

[0025]

本発明を実現するための技術手段の主旨は、ブラックマトリクスとコモン電極との共通化を計る点にあり、ブラックマトリクス(実質的にはコモン電極と同じ

機能を有する)と画素線より延在する画素電極との間に横方向電界を形成する構成を実現することにある。

[0026]

また、このような平行電極構造を有する液晶表示装置において、ブラックマト リクスと薄膜トランジスタに接続する画素線とでもって保持容量を形成するもの である。

[0027]

本発明により構成した液晶表示装置の画素領域の上面図を図1に示す。図1(A)において、101はゲイト信号を伝達するゲイト線、102は画像信号を伝達するデータ線である(図1(A)において両線はブラックマトリクスの下に存在するので点線で示すこととする)。

[0028]

ゲイト線101とデータ線102は同一基板上にマトリクス状に配列され、その各交点には薄膜トランジスタが配置される。103はその薄膜トランジスタの活性層を構成する半導体層である。そして、ゲイト線101、データ線102および半導体層103の上方にはこれらを遮蔽するように斜線で示されるブラックマトリクス104が配置される。

[0029]

この時、データ線102とブラックマトリクス104とは0.1 ~5.0 μmの膜厚の第2の層間絶縁膜によって絶縁されている。この第2の層間絶縁膜は有機性樹脂材料または無機性材料で構成されるものである。

[0030]

さらに、ブラックマトリクス104上には第3の層間絶縁膜を介して画素線105およびそれに延在する画素電極106が設けられる。ここで、図1(A)に対して画素線105および画素電極106を重ね合わせた状態を図1(B)に示す。

[0031]

図1 (B) において、画素線105と画素電極106とは一体化した構成となっているが、本発明者らは画素線105と画素電極106とを果たす機能の違い

から明確に区別している。即ち、画素線105から画素領域(ブラックマトリクス104の開口領域)へ延在した部分を画素電極106と定義する。

[0032]

この理由は、画素線105はブラックマトリクス104との間に保持容量を形成することが目的で配置されるものであり、画素電極106はブラックマトリクス104との間に横方向電界を形成することが目的で配置されるものであることから根本的に異なるものと考えられるためである。

[0033]

このような構成とした時に、ブラックマトリクス104および画素線105とが重なり合う領域においては、その間に第3の層間絶縁膜を介して保持容量が形成される。この第3の層間絶縁膜は、第2の層間絶縁膜よりも比誘電率の大きい絶縁膜で構成される必要がある。

[0034]

なお、図1 (B) においてブラックマトリクス104および画素電極106とが僅かに重なる領域においても同様に保持容量が形成されるが、本発明の主点である電極幅の微細化による開口率の改善を計る場合、この保持容量は実質的に無視することができる。

[0035]

また、画素電極106とブラックマトリクス104との間には液晶を駆動するための横方向電界(図中矢印で示す)が形成される構成となる。

[0036]

上記構成でなる本発明の詳細を、以下に記載の実施例でもって説明する。

[0037]

【実施例】

[実施例1]

本実施例では、本発明を利用して図1で示した構成を有する画素領域を形成する例を示す。説明は図1(B)においてA-A'およびB-B'で示す破線に沿って切断した断面図を用いて行う。

[0038]

図 2 に示すのは、図 1 で示した画素領域を構成する画素 TFT の作製工程図である。まず、表面に下地膜として2000 A の厚さの絶縁膜を有したガラス基板 2 0 1 の上に、図示しない非晶質珪素膜 $150 \sim 500$ A の厚さに成膜する。絶縁膜は酸化珪素(SiO_2)、酸化窒化珪素(SiO_XN_Y)、窒化珪素膜(SiN)等をプラズマCVD法、減圧熱 CVD法、スパッタ法等により成膜すれば良い。

[0039]

次に、この図示しない非晶質珪素膜を加熱またはレーザーアニール、もしくは 両者を併用するなどの手段により結晶化する。また、結晶化の際、結晶化を助長 する金属元素を添加すると効果的である。

[0040]

結晶化が終了したら、得られた図示しない結晶性珪素膜をパターニングして後 に活性層を構成する島状半導体層202を形成する。

[0041]

島状半導体層202を形成したら、後にゲイト絶縁膜として機能する酸化珪素膜203を1200Åの厚さに成膜する。勿論、酸化窒化珪素膜や窒化珪素膜であっても良い。

[0042]

次に、導電性被膜204を2000~2500Åの厚さに成膜する。本実施例では、0.2 wt%のスカンジウムを含有したアルミニウム膜を用いる。スカンジウムは加熱処理等の際にアルミニウム表面に発生するヒロックやウィスカーといった突起物を抑える効果を持つ。このアルミニウム膜204は後にゲイト線およびゲイト電極として機能する。

[0043]

こうして、図2(A)の状態が得られる。図2(A)の状態が得られたら、電解溶液中でアルミニウム膜204を陽極として陽極酸化を行う。電解溶液としては、3%の酒石酸のエチレングリコール溶液をアンモニア水で中和して、PH=6.92に調整したものを使用する。

また、白金を陰極として化成電流5mA、到達電圧10Vとして処理する。

[0044]

こうして形成される図示しない薄く緻密な陽極酸化膜は、アルミニウム膜20 4をパターニングする際にフォトレジストとの密着性を高める効果がある。また 、電圧印加時間を制御することで膜厚を制御できる。

[0045]

次に、アルミニウム膜204をパターニングして、図示しないゲイト電極を形成する。ただし、実質的にゲイト電極として機能するのは最終的に残存する内部の一部分である。

[0046]

次に、2度目の陽極酸化を行い、多孔質の陽極酸化膜205を形成する(図2(B)参照)。電解溶液は3%のシュウ酸水溶液とし、白金を陰極として化成電流2~3mA、到達電圧8Vとして処理する。

[0047]

この時陽極酸化は基板に対して平行な方向に進行する。また、電圧印加時間を 制御することで多孔質の陽極酸化膜205の長さを制御できる。

[0048]

さらに、アルミニウム膜のパターニングに使用した図示しないフォトレジスト を専用の剥離液で除去した後、3度目の陽極酸化を行い、図2(B)の状態を得る。

[0049]

この陽極酸化には、電解溶液は3%の酒石酸のエチレングリコール溶液をアンモニア水で中和して、PH=6. 92に調整したものを使用する。そして、白金を陰極として化成電流5~6mA、到達電圧40~100 Vとして処理する。

[0050]

この際形成される陽極酸化膜206は、非常に緻密、かつ、強固である。その ため、ドーピング工程などの後工程で生じるダメージや熱からゲイト電極207 を保護する効果を持つ。また、その膜厚は500~1500Åとなる。

[0051]

次いで、イオンドーピング法により、島状半導体層202に不純物を注入する。例えば、Nチャネル型TFTを作製するならば、不純物としてP+イオンを、

Pチャネル型TFTを作製するならば、不純物としてB+イオンを注入すれば良い。

[0052]

まず、図2(B)の状態で1度目のイオンドーピングを行う。なお、本実施例ではP+イオンの注入を加速電圧80kV、ドーズ量 1×10^{15} 原子/ cm^2 で行う。

[0053]

すると、ゲイト電極207、多孔質の陽極酸化膜205がマスクとなり、後に ソース/ドレインとなる領域208、209が自己整合的に形成される。(図2 (C))

[0054]

次に、図2(C)に示す様に、多孔質の陽極酸化膜205を除去して、2度目のドーピングを行う。なお、2度目のP+イオンの注入は加速電圧80kV、ドーズ量 1×10^{14} 原子/ cm^2 で行う。

[0055]

すると、ゲイト電極207がマスクとなり、ソース領域208、ドレイン領域209と比較して不純物濃度の低い、低濃度不純物領域210、211が自己整合的に形成される。

[0056]

同時に、ゲイト電極207の直下は不純物が全く注入されないため、TFTの チャネルとして機能する領域212が自己整合的に形成される。

[0057]

このようにして形成される低濃度不純物領域211は特にLDD領域と呼ばれ、チャネル領域212とドレイン領域209との間に高電界が形成されるのを抑制する効果を持つ。

[0058]

次いで、KrFエキシマレーザーを200 \sim 300mJ/ cm^2 のエネルギー密度で照射することによって、イオン注入されたP+イオンの活性化を行なう。なお、活性化は300 \sim 450 \mathbb{C} 2hr の熱アニールによっても良いし、レーザーアニールと熱ア

ニールとを併用しても良い。

[0059]

次に、第1の層間絶縁膜213をプラズマCVD法により成膜する。層間絶縁膜213としては、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化珪素膜等を用いることができる。また、その膜厚は $0.5 \sim 1.0 \mu \, \mathrm{m}$ とする。

[0060]

第1の層間絶縁膜213を成膜したら、ソース領域208にコンタクトホールを形成して、図示しないアルミニウム膜を3000Åの厚さに成膜する。次いで、図示しないアルミニウム膜をパターニングして、図示しないソース線およびそれに延在するソース電極214を形成する。(図2(D))

[0061]

次に、ソース電極 2 1 4 ϵ \overline{a} 0 ϵ 0

[0062]

この第2の層間絶縁膜215 は有機性樹脂材料や無機性材料を用いることが出来るが、本実施例では有機性樹脂材料として透過性ポリイミドを用いる。このポリイミドの比誘電率は2.8~3.4 と小さい値である。

[0063]

このような有機性樹脂材料は被膜形成が簡便であり、容易に膜厚を稼ぐことができるため、デバイス形状による凹凸を緩和して優れた平坦表面を実現することが可能である。また、弾力性に富む特徴を有するため、後に液晶表示装置を構成する際に、スペーサーに圧迫されて薄膜トランジスタが破壊されるようなことがない。

[0064]

さらに、本発明ではこの第2の層間絶縁膜215の膜厚が厚く、その上に保持 容量を形成することになるので電極間の短絡不良を抑制することができる。

[0065]

次いで、第2の層間絶縁膜215の上にチタン膜でなるブラックマトリクス2

16を1000Åの厚さに形成する。勿論、クロム膜やアルミニウム膜など他の金属膜を用いてもよい(図3(A))。

[0066]

この時、ドレイン領域209上のブラックマトリクス216の一部には後のコンタクトホール形成のための開口窓217を開けておく必要がある。そして、この窓は多少のマージンを採らなければならない。

[0067]

この理由は、後に形成する画素線がブラックマトリクス216の下方に位置するドレイン領域209と接続するためである。従って、ブラックマトリクス216のコンタクトホールが通過する周辺部にはある程度のマージンをとって開口窓 2 1 7 を形成しておかなければブラックマトリクス216と画素線とが短絡してしまい保持容量を形成できない。

[0068]

図3(A)の状態を得たら、図3(B)に示す様にブラックマトリクス216を覆って第3の層間絶縁膜217を $0.1 \sim 0.3 \mu m$ の厚さに成膜する。この第3の層間絶縁膜217は第2の層間絶縁膜215よりも大きい比誘電率を有する有機性樹脂材料または無機性材料で構成される。

[0069]

次に、ドレイン領域209と接続するためのコンタクトホールを形成して、導電性膜でなる画素線219および画素電極220を形成する。これら電極の膜厚は1000~1200Åとし、画素線219はできるだけ広い面積でブラックマトリクス216とオーバーラップするような形状とする。

[0070]

この場合、第3の層間絶縁膜218の表面は優れた平坦性を示すため、その上に形成された画素線219および画素電極220も良好な平坦性を示し、セル組みの際のラビング不良や液晶への印加電界の乱れを改善することが出来る。

[0071]

以上のような過程を経て、図3(B)に示す画素TFTが作製される。この図3(B)で示される断面図は、図1(B)においTA-Aで示される破線に沿

って切断した断面に相当する。

[0072]

この時、図3(B)において点線で囲む領域221は画素線219とブラックマトリクス216とが第3の層間絶縁膜218を介して重なり合い、保持容量を形成している。この保持容量の容量は第3の層間絶縁膜218の比誘電率に比例し、その膜厚に反比例する。

[0073]

従って、ブラックマトリクス216と画素線219が重なる部分の面積と、第3の層間絶縁膜217の膜厚および比誘電率を計算して、所望の容量を有する保持容量を設計することが可能である。

[0074]

なお、透過性ポリイミドでなる第2の層間絶縁膜215はその比誘電率が小さく、 $0.1 \sim 5.0 \mu m$ の範囲で膜厚を稼ぐことができるため、ゲイト電極207やソース電極214とブラックマトリクス216との間に形成される寄生容量を無視しうる程度に抑えるこができる。

[0075]

次に、図1 (B) においてB-B' で示される破線に沿って切断した断面を図4に示す。

[0076]

図4において、401はゲイト絶縁膜、402は第1の層間絶縁膜であり、403は画像信号を伝達するデータ線である。なお、データ線403の上面および側面に形成されている陽極酸化膜404は図2(B)において306で示される陽極酸化膜と同じものであり、他の電極配線との短絡を防ぐ効果を持つ。

[0077]

次に、405は第2の層間絶縁膜であり、この絶縁膜によりデータ線403は ブラックマトリクス406と完全に絶縁される。また、前述の様に、第2の層間 絶縁膜405は比誘電率が小さく、その膜厚が厚いためデータ線403とブラッ クマトリクス406との間に殆ど寄生容量を形成しない。

[0078]

そして、ブラックマトリクス406を覆って第3の層間絶縁膜407が成膜され、その上に画素電極408が形成される。勿論、図4に示される断面においては保持容量は形成されない。

[0079]

実際に液晶表示装置を組む場合は、この上に配向膜やスペーサ等を配置して対向基板との間に液晶を挟み込む。その際、画素電極408の形成後に保護膜を成膜でも良い。

[0080]

そして、ブラックマトリクス406と画素電極408との間に形成される横方 向電界を利用して液晶の光学特性を変化させて画像表示を行うこととなる。

[0081]

以上の様な構成でなる本発明を利用すると、以下に述べるような利点を得ることができる。

[0082]

まず、従来のコモン電極とブラックマトリクスとを共通化することで必要なパターニングマスク数を減らし、製造工程を簡略化することができる。また、別途に分けて形成する必要がないということは電極の形成面積が減り、開口率が向上することにつながる。

[0083]

また、ブラックマトリクスと画素線でもって容量を形成する構成は、今後進められる配線幅や電極幅の微細化に対して十分対応しうる構成となる。これは、従来構造では配線幅や電極幅の微細化に伴い保持容量を形成する領域が小さくなるのに比べ、本発明によれば主として薄膜トランジスタを覆う領域で保持容量を形成することができるため微細化の影響をさほど受けないからである。

[0084]

特に、画素電極219は開口率を向上させるためにコンマ数μmレベルにまで 微細化されることが示唆されているが、その場合においても本発明により形成す る保持容量は画素電極を利用するものではないため影響されない。

[0085]

従って、ブラックマトリクスとコモン電極とを共通化し、ブラックマトリクス と画素線でもって保持容量を形成する構成とすることで、保持容量を形成する領 域の自由度が増し、容量の確保が容易となる。

[0086]

また、従来はコモン電極をゲイト電極と同時に形成していたためコモン電極と 画素電極との間の高さの差が大きく、電極間距離(図4中のXで示される距離) が狭くなると斜めに電界が形成されるといった問題が示唆されていた。

[0087]

しかし、本発明では図4に示す様に第2の層間絶縁膜405上にほぼ同一面内 と見なせる配置で形成されたブラックマトリクス406と画素電極408とでも って横方向電界を形成するため、電極間距離に影響されることなく基板と平行な 電界を液晶に対して印加することが可能である。

[0088]

また、図3(B)に示す様に画素電極219は基準電源電位を有するブラックマトリクス216を挟んでゲイト線やソース線と隣接するため、これらの信号による干渉(クロストーク)を受けにくい。

[0089]

さらに、ブラックマトリクス216にはグランドプレーンとしての機能効果も 期待することができる。即ち、ブラックマトリクス216の下方に存在するゲイト線、データ線、ドライバー回路の接続線等に対してグランドプレーンとして作 用し、配線のインピーダンスを均一化できる。

[0090]

逆に、配線のインピーダンスはブラックマトリクス216と配線との距離や配線を取り巻く誘電体により決まるので、これらを適当に選ぶことで所望の配線インピーダンスを得るこもできる。

[0091]

その結果、特に高速動作が必要なドライバー回路部において信号の反射等のない信頼性の高い構造とすることが可能である。

[0092]

また、ブラックマトリクスを構成する導電性材料の透過率が比較的高い場合、 即ち、光を完全に遮蔽するには至らないような場合には、別途黒い樹脂材料等を ブラックマトリクスと重なる様に設け、透過率を抑えても良い。

[0093]

この黒い樹脂材料でなるブラックマトリクスは薄膜トランジスタ側または対向 基板側のどちらかに形成すれば良い。この場合、画素領域内にはブラックマトリ クスを設ける必要はない。

[0094]

[実施例2]

同一基板上に画素領域と駆動回路領域を集積化する場合はドライバーTFTと 画素TFTを同時に作製することになる。例えば、アクティブマトリクス型液晶 表示装置に組み込むことを念頭に置くと、Nチャネル型およびPチャネル型の薄 膜トランジスタを相補的に組み合わせたCMOS構造を駆動回路に用いる。そし て、本実施例1で説明した様な画素TFTを画素領域に配置すれば良い。

[0095]

なお、前述のドライバーTFTは基本的に画素TFTと同じ工程で作製される。実施例1の図2(D)においてソース電極214を形成すると同時にドレイン電極を形成すれば良い。

[0096]

〔実施例3〕

本実施例では、実施例1において第3の層間絶縁膜として窒化膜を用いる場合の例を示す。なお、画素領域の断面構造は実施例1に示したものと同様であるので本実施例における説明は省略する。

[0097]

窒化膜としてはA 1 N_{χ} O_{χ} 、S i 3 N_{4} 、S i O_{χ} N_{γ} で示される 絶縁膜から選ばれた一種または複数種を用いることができる。また、この第3の 層間絶縁膜の膜厚は0.1 \sim 0.3 μ mであれば良い。

[0098]

本実施例では、 Si_3N_4 で示される窒化珪素膜を $0.2\mu m$ の厚さに成膜する

。この窒化珪素膜は成膜ガスとして SiH_4 、 NH_3 、 H_2 を用いるため、膜中には水素が含まれ膜応力が緩和されている。

[0099]

このような構造とすると、図1 (B) において画素線105とブラックマトリクス104とが窒化珪素膜でなる第3の層間絶縁膜を介して重なり合って保持容量を形成する。

[0100]

本実施例で示す様に、第3の層間絶縁膜として窒化膜を用いる利点として大き く3つを挙げることができる。

[0101]

その第1は、窒化膜のパッシベーション効果である。例えば、 Si_3N_4 で示される窒化珪素膜は緻密であるため、外部汚染等からデバイスを保護する保護膜(パッシベーション膜)として広く用いられている。

[0102]

第2は、窒化膜の比誘電率が大きいことである。例えば、 Si_3N_4 で示される窒化珪素膜の比誘電率は約7であり、第2の層間絶縁膜として用いる有機性樹脂材料または無機性材料の約2倍の比誘電率を有する。

[0103]

従って、ブラックマトリクス104と画素線105との間で形成される保持容量は第3の層間絶縁膜の比誘電率が大きいため、必要十分な容量を稼ぐことが出来る。

[0104]

第3は、第2の層間絶縁膜に開孔(コンタクトホール)を形成する際のマスクとしても活用できることである。これは、第2の層間絶縁膜である有機性樹脂材料または無機性材料と窒化膜との間でエッチングの選択比が大きくとれることによる。

[0105]

例えば、有機性樹脂材料であるポリイミドに開孔を形成する時にマスクとして レジストマスクを用いると、同じ有機性材料であるために選択比がとれず、レジ ストマスクの膜厚以上の深さの開孔を形成できない問題があった。

[0106]

その点、窒化膜は十分な選択比がとれるので、最初に窒化膜のみをフッ酸系ガスでエッチングして、残存した窒化膜をマスクとすればポリイミドに対して所望の深さの開孔を形成することが可能となる。

[0107]

[0108]

[実施例4]

本実施例では、実施例1においてブラックマトリクス216と、画素線219 およびそれに延在する画素電極220の形成順序を入れ換えた例を示す。

[0109]

この場合、画素領域の構成は図1(B)と同様であるが、A-A'やB-B'における切断面が実施例1とは異なる。図5に示すのは、本実施例による場合のA-A'における切断面である。

[0110]

図5で用いる符号は実施例1で用いた符号をそのまま引用している。本実施例では、第2の層間絶縁膜215を成膜した後、コンタクトホールを形成して画素線219および画素電極220を形成する。そして、第3の層間絶縁膜218を成膜してブラックマトリクス216を形成する。

[0111]

実施例1と異なる点は、実施例1ではブラックマトリクス216を形成する際 にコンタクトホールを形成するための開口窓217を開けておく必要があったの に対し、本実施例による場合にはその必要がない点である。

[0112]

実施例1のようにブラックマトリクス216に開口窓217を形成し、そこに

合わせてコンタクトホールを形成するとなると、精密なパターニング精度が要求 される。このことは、微細化を進めていく上でさらに顕著になる。

[0113]

さらに、開口窓 2 1 7 の部分には保持容量が形成されないためパターニングのマージンをとり過ぎると保持容量の容量を犠牲にすることになってしまう。

[0114]

その点、本実施例によれば画素線219を形成した後にブラックマトリクス2 16を形成するので特に開口窓を設ける必要がなく、容量線219を最大限に活 用して保持容量を形成することが可能である。

[0115]

また、ブラックマトリクス216を形成する際のパターニング精度も大幅に余裕ができ、製造工程の簡略化や歩留りの向上に効果がある。

[0116]

[実施例5]

本実施例では、実施例1において画素電極の配置本数を増やし、ブラックマト リクスの形状を変化させた例を示す。具体的には、図6に示すような構成の画素 領域を形成する場合について説明する。

[0117]

図6において、601はブラックマトリクス、602は画素線、603は画素 電極である。ブラックマトリクス601の下方には実施例1と同様にゲイト線お よびデータ線が存在するが特に説明は行わない。

[0118]

本実施例の特徴は、まず画素電極603が複数本、この場合は3本配置されている点である。そして、図6に示すように、画素電極603を挟み込む窓枠のような形状でブラックマトリクス601が形成されている。

[0119]

このように、本実施例では画素線602と画素電極603とでもって櫛歯形状を構成し、その歯の部分である画素電極とブラックマトリクス601との間に横方向電界を形成することを特徴とする。

[0120]

また、ブラックマトリクス601は画素電極603を遮蔽しないように窓枠状 にパターニングを施し、その枠状部分と画素電極603とのスキマが画像表示領 域となるような構成とする。

[0121]

本実施例によれば、電極幅の微細化が進められた場合において高い開口率を実現できる構成を得られる点で非常に有益である。その場合、画素電極603およびブラックマトリクス601の枠状部分は同程度の電極幅とし、可能な限り細くすることで開口率を高められる。好ましくは0.1~2 μ m の電極幅が良い。

[0122]

また、さらなる効果としては駆動電圧を低くしてデータ信号の低振幅化を図り 、消費電力を削減することが可能である。

[0123]

[実施例6]

本実施例は、実施例1において画素線の形状を変えて図7に示すような構成の 画素領域を形成する例である。画素線701を図7のような形状とすることで、 保持容量の容量をより大きく確保することが可能である。

[0124]

ただし、隣接する画素線との短絡には十分な注意が必要であり、電極幅や配線 幅の微細化が進んだ場合、精密なパターニング精度が要求される。

[0125]

また、当然のことながら前述の実施例5に対しても本実施例を応用することができる。その場合、開口率の向上と保持容量の確保が容易となる。

[0126]

[実施例7]

本実施例は、ブラックマトリクスとは別に容量形成用電極を設け、その電極と 画素線でもって保持容量を形成する例である。

[0127]

この保持容量はブラックマトリクスの上に形成される構造でも、下に形成され

る構造でも構わない。また、容量形成用電極は画素線の上に設けても下に設けて も良い。

[0128]

また、この場合、ブラックマトリクスとコモン電極を別々に設けることも可能 である。即ち、ブラックマトリクスを対向基板側に形成しても良い構成とするこ とができる。

[0129]

また、保持容量を形成する絶縁層を所望の絶縁膜で、かつ、所望の膜厚で形成することができる。例えば、A1Nなど歪応力の大きな膜であっても、容量形成用電極と画素線とが重なる領域のみに存在すれば良いので、応力の影響でデバイス特性を悪化させることなく利用することができる点で有意である。

[0130]

さらに、上記容量形成用電極をグランドプレーンとし、ゲイト線やデータ線等 各種配線のインピーダンスを均一化することもできる。

[0131]

〔実施例8〕

本実施例では、実施例1~実施例7において島状半導体層の構成を変えた例を 説明する。具体的には、チャネル領域のチャネル長およびチャネル幅がTFTの オン状態とオフ状態とで変化する構造を採る例である。

[0132]

この技術は本発明者らによって既に報告されているもので、その主旨は、TFTがオフ状態の時に実質的にチャネル長を長く、チャネル幅を狭くすることでオフ電流(またはリーク電流)を低減するものである。以下にその技術の概要を説明する。

[0133]

図8(A)に示すのは薄膜トランジスタの活性層を構成する島状半導体層である。この島状半導体層のソースとなる領域801およびドレインとなる領域80 2で挟まれた領域800は、選択的にイオン注入が行なわれ、一導電性を付与した領域(この領域を浮島領域とよぶ)803~805が形成されている。 [0134]

この浮島領域 8 0 3 ~ 8 0 5 の導電性はソースとなる領域 8 0 1 およびドレインとなる領域 8 0 2 の導電性と等しく、例えばNチャネル型TFTを作製する場合、P+イオンを $1 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{14}$ 原子/ cm^2 、好ましくは $3 \times 10^{12} \sim 3 \times 10^{13}$ 原子/ cm^2 のドーズ量でドーピングする。

[0135]

この際、浮島領域803~805は必ずしも図8(A)の様に島状半導体層の外縁に接してなくても構わない。即ち、後に領域800内に島状に点在するような状態であっても良い。

[0136]

また、領域800内においてイオン注入が行われなかった領域806は実質的 に真性であり、チャネルを形成する領域(以下、ベース領域とよぶ)となる。

[0137]

このようなイオン注入が施された島状半導体層を用いて作製したTFTの電気 特性の概略を以下に説明する。

[0138]

図8(A)に示すような構成でなる島状半導体層において、実質的に真性な半 導体領域であるベース領域806と、浮島領域803~805との境界はポテン シャルバリアが高い。そのため、Nチャネル型TFTがオフ状態の時はベース領 域806の矢印に沿って僅かに電子が移動する。この電子の移動がオフ電流(ま たはリーク電流)として観測される。

[0139]

ところが、Nチャネル型TFTがオン状態の時はベース領域806が反転して 浮島領域803~805とのポテンシャルバリアが極めて小さくなるため、図8 (B)の矢印で示すような経路で大量の電子が移動する。この電子の移動がオン 電流として観測される。

[0140]

このようにTFTのオフ状態とオン状態とでポテンシャルバリアが変化する様子を図9を用いて概略説明する。なお、図9においてVgはゲイト電圧(Vg>

0)、Ecは伝導帯、Evは価電子帯、Efはフェルミレベルを表している。

[0141]

まず、Nチャネル型TFTがオフ状態(ゲイトに負電圧が印加された状態)の時、ベース領域806においては図9(A)のようなバンド状態となっている。即ち、少数キャリアであるホールが半導体表面に集まり、電子が払われた状態にあるため、ソース/ドレイン間の電子の移動は極めて少ない。

[0142]

一方、浮島領域803~805はP+イオンを注入してあるため、フェルミレベルEfは伝導帯Ecの近くへと押し上げられている。この時、浮島領域803~805においては図9(B)のようなバンド状態となっている。

[0143]

図9 (B) のように、N型を示す半導体層である浮島領域803~805においてはゲイトに負電圧を印加しても、エネルギーバンドは僅かにしか曲がらない

[0144]

従って、図9(A)における半導体表面の価電子帯のエネルギーと図9(B)における半導体表面の価電子帯のエネルギーとのエネルギー差がポテンシャルバリアに相当する。そのため、電子がベース領域806と浮島領域803~805を往復することはない。

[0145]

次に、Nチャネル型TFTがオン状態(ゲイトに正電圧が印加された状態)の時、ベース領域806においては図9(C)のようなバンド状態となっている。即ち、多数キャリアである電子が半導体表面に蓄積されるため、ソース/ドレイン間には電子の移動が生じる。

[0146]

この時、浮島領域803~805においては図9(D)のようなバンド状態となっている。図9(D)に示す様に、前述のゲイトに負電圧を印加した時同様、N型を示す半導体層である浮島領域803~805においてはゲイトに正電圧を印加してもエネルギーバンドは殆ど曲がらない。

[0147]

しかしながら、図9(D)において元々フェルミレベルEfは伝導帯Ecの近 くに押し上げられているため、伝導体には多数の電子が常に存在している。

[0148]

従って、ゲイトに正電圧を印加した場合、ベース領域806および浮島領域803~805は共に電子が移動し易いバンド状態となっているため、ベース領域806および浮島領域803~805の境界のポテンシャルバリアは無視することが出来る。

[0149]

以上の様に、オフ状態ではベース領域806のみが電子の移動経路となり、オン状態ではベース領域806および浮島領域803~805が電子の移動経路となる。この様子を簡略化したモデルを用いて以下にまとめる。

[0150]

図10(A)に示すのは図8(A)と同じ半導体層である。薄膜トランジスタがオン状態にある時、図中に記載されたA-A'で示される実線方向に多数キャリアである電子が移動する。この時、A-A'における断面は図10(B)の構造であり、回路図は図10(C)のようになる。

[0151]

また、薄膜トランジスタがオフ状態にある時、図中に記載されたB-B'で示される破線方向に少数キャリアである電子が移動する。この時、B-B'における断面は図10 (D) の構造であり、回路図は図10 (E) のようになる。

[0152]

即ち、薄膜トランジスタがオン状態の時は多数キャリアである電子が最短距離 を通ってソース領域からドレイン領域に移動する。その一方、薄膜トランジスタ がオフ状態の時は少数キャリアである電子が実質的に長くなったチャネル領域を 移動すると見なせる。

[0153]

このような構造とすると、画素TFTの島状半導体層の占有面積をさほど変えずに大幅なオフ電流の低減効果を得られ、かつ、従来以上の応答特性を持つ画素

TFTおよびドライバTFTを構成できる利点がある。

[0154]

また、今後ゲイト電極の微細加工が進むに従い、図8(A)においてTFTが オフ状態の時の実質的なチャネル幅が狭くなる傾向が予想される。さらに、半導 体層がいずれ150 Å程度にまで薄膜化されることを考慮すると、本実施例に示す オフ電流の低減効果はさらに高まると言える。

[0155]

〔実施例9〕

本実施例では、実施例 8 で説明した構成の半導体層の別の例を示す。具体的には、チャネル形成領域に高抵抗領域を付加する技術に関する。

[0156]

図11(A)に示すのは、図8(A)で示した島状半導体層にゲイト電極11 を書き加えたものである。このような形状のゲイト電極を設ければゲイト電極1 1をマスクとして不純物イオン注入を行い、浮島領域12~14を自己整合的に 形成することが可能である。

[0157]

なお、ゲイト電極11に対して印加電圧を与えた場合の挙動については実施例8で説明したので省略する。また、以下に記載する例は実施例8同様、Nチャネル型TFTの場合について説明する。

[0158]

図11(B)は図11(A)のゲイト電極11の一部分をエッチング除去した 構成を示している。このゲイト電極15のエッチング工程は不純物イオン注入に より自己整合的に浮島領域12~14を形成した後に行えば良い。

[0159]

この時、図11(B)においてゲイト電極15によって電圧を印加されない領域16は、常に実質的に真性な半導体層となる。即ち、いわゆるオフセットと同様に高い抵抗領域として振る舞う領域となる。

[0160]

従って、ゲイト電極15に負電圧が印加されている時(TFTがオフ状態の時

3 4

)、高抵抗領域16が実質的にオフセットとして機能するためオフ電流が効果的 に抑制される。また、ゲイト電極15に正電圧が印加されている時(TFTがオ ン状態の時)、実施例8で説明した様に島状半導体層の全域が電子の流れる経路 となるため高抵抗領域16はオン電流に殆ど影響を与えない。

[0161]

従って、本実施例による構成を採れば、よりオフ電流を抑制した画素TFTを 形成することが出来る。即ち、液晶に与えられた電荷を効率よく保持しておくこ とができるため、保持容量の設計マージンに余裕ができる。

[0162]

[実施例10]

本実施例では、実施例9で説明した構成の半導体層の別の例を示す。図11(C)に示すのは本実施例による半導体層周辺部の構成図である。

[0163]

本実施例の特徴は、チャネル形成領域を完全にゲイト電極17でもって覆うことにある。このような構成とすると、TFTがオン状態にある時電子の移動距離、即ち、実質的なチャネル長が短くて済む。従って、動作速度の速い薄膜トランジスタを形成することができる。なお、18で示されるのはゲイト電極17下に存在する浮島領域である。

[0164]

また、このような構成の別の利点としては、薄膜トランジスタを小さいサイズ で形成して開口率を向上できることが挙げられる。

[0165]

〔実施例11〕

本実施例では、実施例1において第2の層間絶縁膜としてLPD(Liquid Pha se Deposition)法により塗布した絶縁膜を利用する例を示す。なお、画素TFTやドライバTFTの作製工程は既に実施例1で説明したのでここでは省略する

[0166]

LPD法(スピン法とも呼ばれる)による被膜形成の概要は以下の手順による

。なお、説明は無機性材料である酸化珪素系被膜(SiO_X)の場合について行なうが、他の無機性材料としてSiOF膜(比誘電率 $3.2\sim3.3$)や有機性樹脂材料としてポリイミド(比誘電率 $2.8\sim3.4$)等を用いることも出来る。

[0167]

まず、 H_2 SiF₆ 溶液を準備し、これにSiO $_2$: xH $_2$ Oを加えて3hrの 攪拌を行なう。この時の処理温度は30 $^{\circ}$ に保持しておく。次に、攪拌後の溶液 を濾過して、所望の濃度の溶液となるように調節する。調節が終了したら、ウォ ーターバス等で50 $^{\circ}$ に達するまで温めながら攪拌する。

[0168]

以上で、塗布用の溶液の準備が終了する。また、例えばこの溶液にH₃ BO₃ を加えれば膜中にB+イオンを含有した酸化珪素系被膜(いわゆるBSGと呼ばれる被膜)を形成することが出来る。

[0169]

上記手順に従って準備した溶液に被処理基体を浸した後、純粋でリンスして乾燥させれば被膜形成は完了する。なお、有機性樹脂材料を塗布するのであれば、所望の被膜塗布用溶液を準備し、LPD法により被膜形成を行えば良い。

[0170]

有機性樹脂材料としてはポリイミド等が挙げられ、比誘電率は2.8 ~3.4 と低い。この場合、スピナー上に保持した被処理基体上に被膜塗布用溶液を塗布し、スピナーを2000rpm で回転させることで被膜を形成する。被膜形成後は300 ℃30 min 程度のベークを行い膜質を改善する。

[0171]

以上の様に、LPD法による場合、比較的容易に所望の被膜を形成することが 出来る。即ち、スループットを大幅に向上することが可能である。また、溶液に 浸す時間(スピナーを用いる場合は回転数等)や溶液濃度で自在に膜厚を調節で きるため、厚く平坦な被膜を形成し易い。

[0172]

〔実施例12〕

本実施例は、本発明をAmorphous and Super-Multidomain AM-LCDに応用する例

である。この場合、液晶材料として一般的なTN材料に光学活性材料を添加して 用いるため、ラビング工程が不要であるという利点を有する。

[0173]

[実施例13]

本実施例は、本発明を電界効果型モードの液晶表示装置に応用する例である。 このようなモードは、ツイステッドネマテック(TN)モード、スーパーツイス テッドネマテック(STN)モード、電界制御複屈折(ECB)モード、相転移 (PC)モード、ゲストホスト(GH)モードの5つに分類して考えることがで きる。

[0174]

この動作モードは消費電力が少なく、駆動電圧が低いので低消費電力という利点を有する。

[0175]

[実施例14]

本実施例は、本発明を動的散乱型モードの液晶表示装置に応用する例である。このモードは電界効果に加えて、液晶中にドープしたイオン添加剤の存在によって生じる乱流運動に伴う光散乱状態を表示に利用するものである。

[0176]

[実施例15]

本実施例は、本発明を熱効果型モードの液晶表示装置に応用する例である。このモードは液晶の温度による相転移を加熱によって制御し、それに基づく光学特性の変化を表示に利用するものである。

[0177]

【発明の効果】

本明細書で開示する発明の大きな特徴は、今後液晶表示装置の開発において電極/配線幅の微細化が進められても十分な保持容量を確保できる点である。

[0178]

そのための技術手段として、従来別々に設けられていたブラックマトリクスと コモン電極とを共通化することを提案した。これは、工程簡略化だけでなく、電 極の形成面積を減らして開口率を向上させる上でも極めて有益な技術である。

[0179]

また、このことはブラックマトリクスを薄膜トランジスタを配置する側の基板 に形成することを意味する。通常、対向基板側にブラックマトリクスを形成する とセル組工程で基板同士を貼り合わせる際にアライメントのマージンを多めに設 定する必要がある。このことは電極幅が微細化するとさらに顕著に現れる。

[0180]

しかしながら、薄膜トランジスタ側にブラックマトリクスを形成する場合には 精密なアライメント技術でマスク合わせをできるため、アライメントのマージン を極力少なくすることができる。

[0181]

従って、セル組工程で基板同士を貼り合わせる際においても、アライメントのマージンを必要最低限に抑えることができるため、開口率を犠牲にすることのない画素領域を形成することが可能である。

[0182]

また、コモン電極同様の機能を有するブラックマトリクスと画素線でもって保 持容量を形成する構成は、今後進められる配線幅や電極幅の微細化に対して十分 対応しうる構成となる。

[0183]

即ち、配線幅や電極幅の微細化に伴い保持容量を形成する領域が狭められても 、保持容量を形成できる領域の自由度が高いため十分な容量を確保することが可 能である。

[0184]

また、上記保持容量を形成する絶縁層として窒化珪素膜等の窒化膜を用いることで、狭い面積で構成される保持容量であっても十分な容量を確保できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 液晶表示装置における画素領域の構成を示す図。
- 【図2】 画素TFTの作製工程の概略を示す図。
- 【図3】 画素TFTの作製工程の概略を示す図。

特平 8-078346

液晶表示装置における画素領域の断面を示す図。 【図4】 【図5】 液晶表示装置における画素領域の断面を示す図。 液晶表示装置における画素領域の構成を示す図。 【図6】 【図7】 液晶表示装置における画素領域の構成を示す図。 【図8】 半導体層の構造および電気特性の概略を示す図。 【図9】 半導体層のバンド状態の概略を示す図。 電圧印加時の半導体層の挙動を示す簡略化モデルを示す図。 【図10】 【図11】 半導体層周辺の構成を示す図。 【符号の説明】 101 ゲイト線 102 データ線 103 半導体層 104 ブラックマトリクス 105 画素線 106 画素電極 201 ガラス基板 202 島状半導体層 203 酸化珪素膜 204 導電性被膜 205 多孔質の陽極酸化膜 206 緻密な陽極酸化膜 207 ゲイト電極 ソース領域 208 ドレイン領域 209 210, 211 低濃度不純物領域

第2の層間絶縁膜(透過性ポリイミド)

チャネル形成領域

第1の層間絶縁膜

ソース電極

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

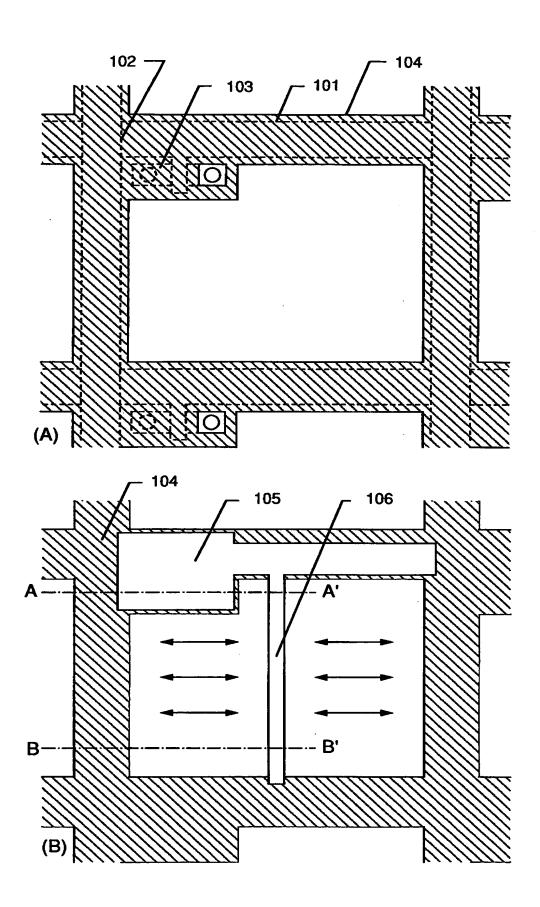
特平 8-078346

2 1 6	ブラックマトリクス
2 1 7	開口窓
2 1 8	第3の層間絶縁膜
2 1 9	画素線
2 2 0	画素電極
2 2 1	保持容量
800	ソース/ドレイン領域に挟まれた領域
801	ソース領域
802	ドレイン領域
803~805	浮島領域(イオン注入領域)
1 1	ゲイト電極
12~14	浮島領域
1 5	ゲイト電極
1 6	高抵抗領域
1 7	ゲイト電極
1 8	浮島領域(イオン注入領域)

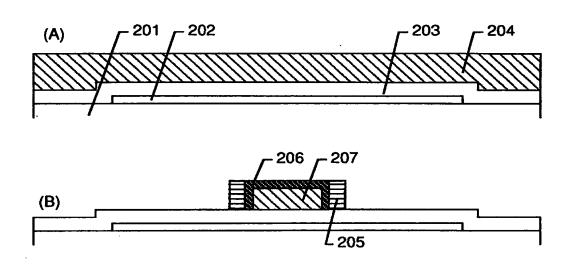
【書類名】

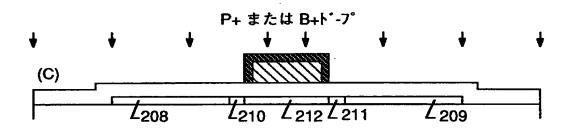
図面

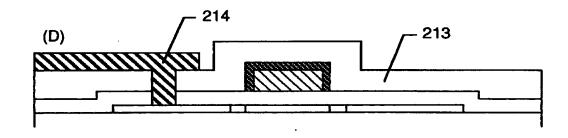
【図1】



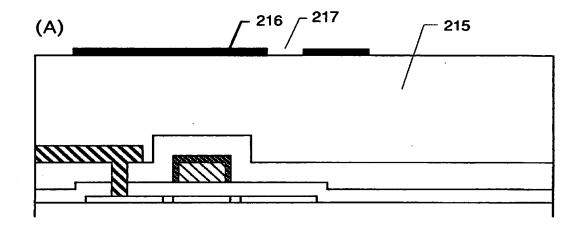
【図2】

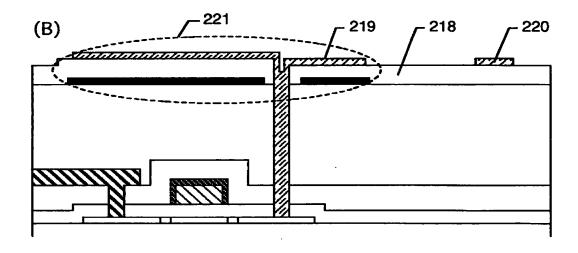




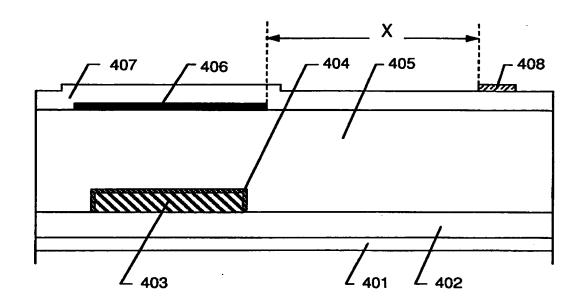


【図3】

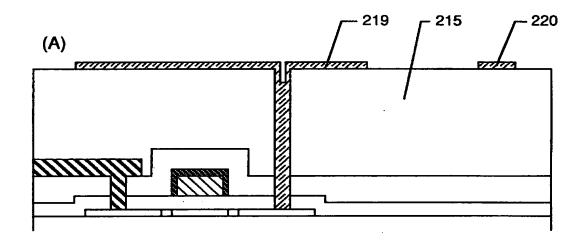


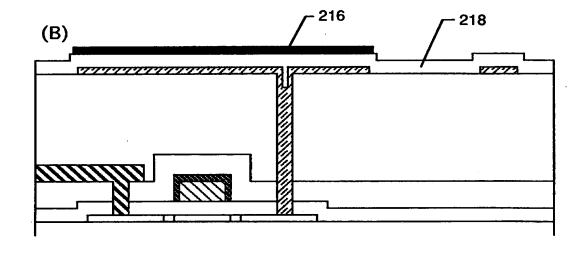


【図4】

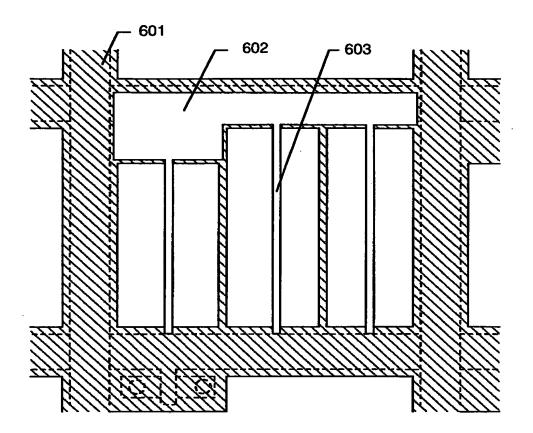


【図5】

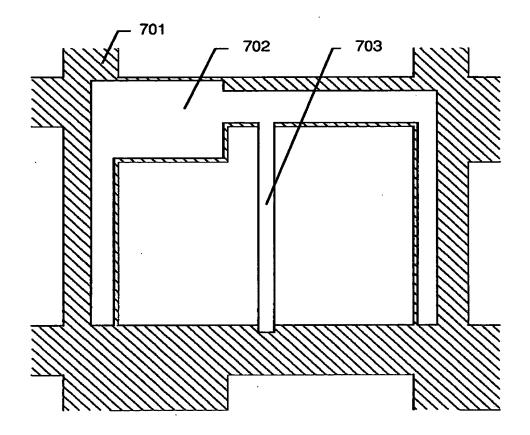




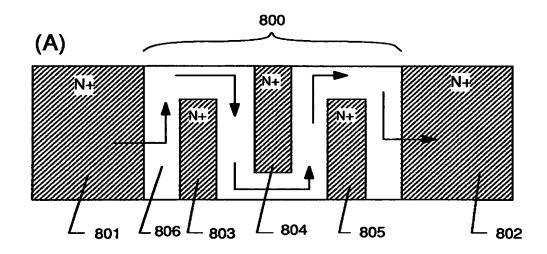
【図6】

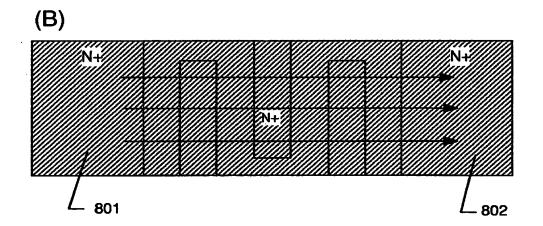


【図7】

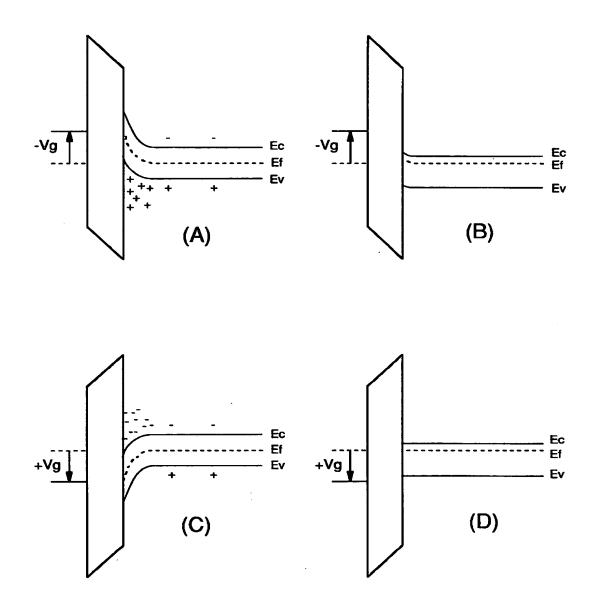


[図8]

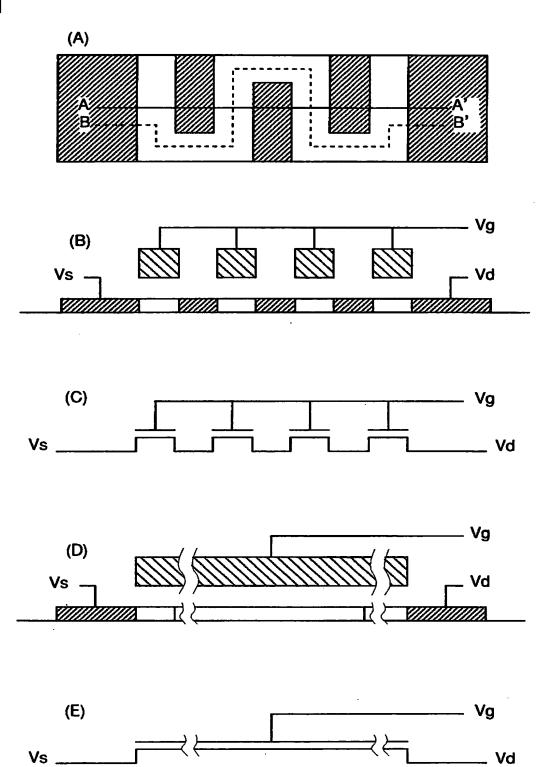




【図9】

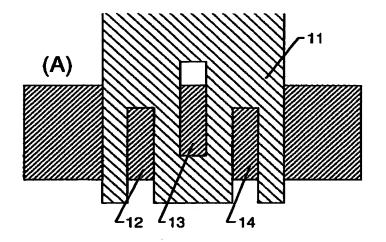


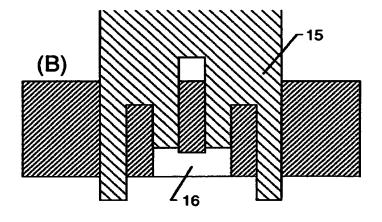
【図10】

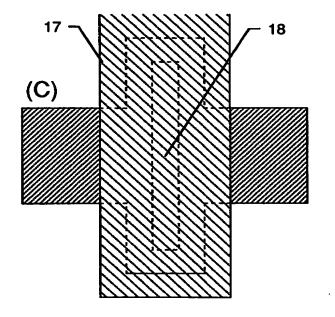














【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 開口率の高いアクティブマトリクス型液晶表示装置を提供する。

【構成】 基板に対して平行な横方向電界により液晶層を制御して画像表示を行う液晶表示装置において、横方向電界をブラックマトリクス104および画素電極106でもって形成する。即ち、従来別々に設けられていたコモン電極とブラックマトリクスとを共通化する。そして、ブラックマトリクス104と画素線105とが第3の層間絶縁膜を介して重畳する領域において保持容量を形成する構成をとる。この保持容量はブラックマトリクス104の薄膜トランジスタを覆う領域を全て活用するので、電極幅や配線幅の微細化は進められた場合においても十分な容量を確保することができる。

【選択図】 図1

特平 8-078346

•

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

申請人

【識別番号】

000153878

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地

【氏名又は名称】

株式会社半導体エネルギー研究所



出願人履歴情報

識別番号

[000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日

[変更理由]

住 所

氏 名

株式会社半導体エネルギー研究所